Search Notes			

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/002,722	CHEN ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Ted M. Wang	2611	

SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
		·.	
		•	
,			

INT	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner

SEARCH NOT (INCLUDING SEARCH		)
	DATE	EXMR
EAST - USPGPUB, USPAT, USOCR, EPO, JPO, DERWENT, IBM_TDB, see attached search report	10/26/2007	τw
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	й.	
· .		